

## ～ 材料評価顕微鏡技術の最前線 ～

日 時：2017年8月29日13:00-17:30

場 所：科学技術振興機構（JST）東京本部(サイエンスプラザ)  
地下(B)1階大会議室

参加費：無料

あいさつ～構造解析連携協議会のご紹介～

構造解析連携協議会

微細構造解析プラットフォームの紹介

微細構造解析プラットフォーム

JEOL最先端装置のご紹介～電池材料などへの応用～

日本電子株式会社

東レリサーチセンターにおける最新電子顕微鏡解析技術のご紹介

株式会社東レリサーチセンター

日産アークのナノプローブ解析技術のご紹介

株式会社日産アーク

エネルギーデバイス開発への先端顕微鏡技術の活用

株式会社住化分析センター

GaNにおける結晶欠陥の原子スケールでの解析

株式会社UBE科学分析センター

大気非暴露中における総合分析のご紹介

株式会社コベルコ科研

先端材料の表面・界面構造を明らかにする最新の電子顕微鏡技術

JFEテクノリサーチ株式会社

材料解析のための断面構造観察 -観察面作製技術の重要性-

株式会社東ソー分析センター

下記WEBサイトよりお申し込みください

<http://www.nims.go.jp/acnp/17godo/>

問合せ先：国立研究開発法人物質・材料研究機構微細構造解析プラットフォーム推進室

TEL：029-859-2139 E-mail:acnp@nims.go.jp